 arcn No	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/612,615	INOUE ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Tianjie Chen	2627	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
Updated		3/6/2007	TJ
	•		

INT	TERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
			-

SEARCH NOT	TES STRATEGY	)
	DATE	EXMR
East Report	3/6/2007	TJ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		